# 电子可靠性实验现象记录页

#### 1. 实验前必读

- a. 注意安全, PSD6020 发生器最高输出电压为 20kV, 不适当或者粗心的操作 会使仪器毁坏和造成人身伤害!!!
- b. 测试过程中, 带心脏起搏器的同学不能操作静电发生器!!!
- c. HV 高压指示灯亮时,表示机器正在工作,请注意安全!!!
- d. 关机时,请确认仪器处于 HV OFF(即高压关闭)的状态,然后才能切断主机的工作电源 POWER,否则关机瞬间的电压突变可能损坏高压电源!!!
- e. 静电实验过程中不要把静电枪对准同学或者别的地方,实验后把静电枪放回原处,不可直接放在实验台上!!!

$\wedge$	人签字:	CA	)
/ `.	八佥子:		)

### 2. 静电实验前准备

- a. 数字 IC 测试仪自检前,测试座是否为空( )
- b. 芯片在数字 IC 测试仪的 1 脚位置 (附照片)
- c. 数字 IC 测试仪所选模式 ( )
- d. 数字 IC 测试仪测试结果 (附照片)
- e. 测试板测试结果

	VCC 与 GND 之间的电阻	A	В	LED 是否发光
±2		0	0	
静电实验	SC	0	1	
前准备	- 2	1	0	
	, Z	1	1	XX

#### 3. 第一次芯片静电实验(PESD6020)

a.	触发方式:	(	)

b. 极性和电压: ( )

c. 放电方式: ( )

d. 静电前实验台黑色夹子是否夹住芯片地(附照片)

#### 4. 增加静电电压实验后现象分析对比

1、小组同学轮流做此实验直至芯片损坏,**需要保证每人至少有两组数据**,因此每次增加的静电电压需要适中;

- 2、逐渐增加静电电压(不超过 15kV),进行静电实验,使用测试板重复前面的测试步骤。(注: 若静电后测量芯片 VCC 与 GND 之间的电阻在  $10\Omega$  级别以下,则表示芯片已经短路,仅需记录阻值,不能上电观察现象)
- 3、使用数字 IC 功能测试仪重复前面的测试步骤,测试并且记录静电后的芯片是 否还能满足要求;

静电电压	VCC 与 GND	阻抗 被打静电的芯片 管脚和 GND	数字 IC 仪测试结果 (拍照 pass/fail)	A	В	LED 是否发光
	GND	自M和 GND	X//	0	0	
				0	1	
				1	0	
				1	1	
	70	阻抗	,0			0
静电电压	VCC 与	被打静电的芯片	- 1/2/2	A	В	LED 是否发光
	GND	管脚和 GND	X <sup>9</sup> / <sub>2</sub>			
			<i>X y y</i>	0	0	
			× ·	0	1	
				1	0	
				1	1	
		阻抗	,,,,,,,			
静电电压	VCC 与	被打静电的芯片		A	В	LED 是否发光
	GND	管脚和 GND	-2/2/5			
	<i>&gt;</i>			0	0	
			×××	0	1	
				1	0	
		<i>c</i> .		1	1	

## 5. 芯片内部观察

a. 上传小组所观察的静电损伤前后的芯片内部照片(附静电损伤前后芯片内部 照片),试着分析静电对芯片内部会产生哪些损伤。